

小間番号： T-28

株式会社ナックイメージテクノロジー

「試験の未来を加速する—高速度カメラ×落下試験の融合」

ブースに実機展示あり

ブースにカタログあり

実演あり

分類 計測・評価

製品名 MEMRECAM GOシリーズ他

ナックブースでは自社製ハイスピードカメラによる実演展示を行います。

今回は落下試験機メーカー「神栄テクノロジー」様とのタイアップにより
電気製品や梱包パッケージの

落下・衝撃の瞬間をスローモーションで捉え、詳細に観察するまでの
デモを実施します。

落下物に貼付したマーカを**自動追尾**し、**変位・速度・加速度・角度**
などの物理量を定量的に算出したり

画像相関法（DIC）を用いたひずみ解析することも可能です。

高速度映像による“非接触・高精度”な試験解析を、ぜひその目で
ご体感ください。

ご興味をお持ちのお客様は、ぜひナックブースへお越しください！

